



■ 装置外観 Equipment appearance

高性能Matrix Switch
High-performance Matrix Switch

SMU複数搭載
Equipped with multiple SMU

新しい様々な付加機能
Various new additional features

■ Probe Card Analyzer ST8000

Basic Specifications	
チャンネル数 Channel count	16,384CH
基板サイズ Max PCB size	φ500mm
測定エリア Max array size	160mm×160mm
測定ピン数 Max pin count	20,000pin
剛性 Z Force	150Kgf

Measurement items	
高さバラツキ Planarity	針位置測定 Alignment
接触抵抗 Cres	針圧測定 Probe force
ショート Short	容量測定 Capacitance
リーク Leakage	リレー制御 Relay control
配線検査 Wire	トレーサビリティ Traceability
コモン測定 Common	機能テスト Function Test
研磨 Cleaning	TDR/VNA測定 TDR/VNA

ニデックSVプローブ株式会社
NIDEC SV PROBE CORPORATION

国内拠点
・東京(本社)
171-0014 東京都豊島区池袋4-32-8 サンボウ池袋ビル2階
TEL 03-6915-2820
・大阪
540-0026 大阪市中央区内本町2-3-1 ストーク NE 3F
TEL 06-6945-4762
・熊本
869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼11-9 エヌ・アイ・シービル2F
TEL 096-288-4253
・北海道(生産拠点) ニデックSVプローブ電子株式会社
071-0502 北海道空知郡上富良野町西2線北25号

海外拠点
・シンガポール NIDEC SV PROBE PTE. LTD.
・アメリカ NIDEC SV PROBE INC.
・ベトナム NIDEC SV PROBE VIETNAM CO., LTD.
・台湾 NIDEC SV PROBE TAIWAN CO., LTD.
・中国 NIDEC SV PROBE SUZHOU CO., LTD.